



(11)Publication number:

02-159764

(43) Date of publication of application: 19.06.1990

(51)Int.CI.

H01L 27/146

(21)Application number: 63-315811

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

13.12.1988

(72)Inventor: ARAKI TATSU

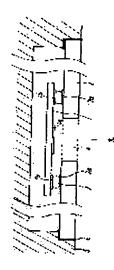
**ICHIHASHI MOTOMI** 

# (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To simplify a semiconductor device of this design in packaging by a method wherein an insulating substrate provided with a substrate electrode formed on the surface of a light-receiving window of a photodetector and bumps which connect an element electrode with the substrate electrode together are provided.

CONSTITUTION: Bumps 3 are provided to connect element electrodes 1b of a photodetective element with substrate electrodes 2a of an insulating substrate 2 provided with a light-receiving window 4 interposing between them. And, a photodetective section 1a and the element electrodes 1b of a photo IC 1 are formed on the same primary face. Therefore, when the element electrodes 1b are connected with the substrate electrodes 2b through the intermediary of the bumps 3 in a flip chip bonding system, the photodetective section 1a and the light-receiving window 4 are so arranged to face each other, so that external light rays can be



introduced. By this setup, a package used for protecting a wire can be dispensed with, so that a semiconductor device of this design can be simplified in packaging.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# **BEST AVAILABLE COPY**

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平2-159764

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月19日

H 01 L .27/146

7377-5F H 01 L 27/14

F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

6)発明の名称 半導体装置

②特 頭 昭63-315811

@出 顯 昭63(1988)12月13日

⑫発 明 者 荒 木 達 兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

@発 明 者 市 橋 素 海 兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所內

⑪出 顧 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 和 包

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の超用

主面に受光部および素子電極を有する受光素子と、この受光素子を載悩するとともに、前配受光案子に外部光を導入する受光窓を有し、かつその表面に基板電極を有する絶縁落板と、前配素子電極と悲板電極間に介在し、それらを互いに接続するパンプとを備えた半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体装置に関し、特にフオトIC搭 戦型厚膜視成集箱回路に適した厚膜混成無箱回路 の構造に関する。

(従来の技術)

第2図は、従来のフォトIC搭載型の厚膜混成 集種间路のフォトICの搭帳部の馬面図である。

第 2 図において、 1 は主面に受光部(1s) と紫子 電極(1b) を有するフォトIC、 2 は厚膜蒸板、 7 はフォトIC(1)のフタ、8はフタ(7)の下端面に設けられたリード、9はフォトIC(1)とリード(8)とを接続するワイヤ、10 はフタ(7)の上部に設けられた内部受光窓、20 はフォトICアセンブリバッケージであり、上記1、7、8、9、10 で构成される。フォトICアセンブリバッケージのはリード(8)により、厚膜基板の電極(2m)と接続される。5は厚膜活板上のフォトICアセンブリバッケージのを包囲する保護用バッケージ、11は保護用パッケージ(5)に設けられた外部受光窓のはガラスなどの光窓の世界光窓のよりの発売のはガラスなどの光窓の性材料を用いる。

前記受光部(1a)と外部受光窓のは、互いに対向するとともにその間に内部受光窓のが介在する。

(発明が解決しようとする課題)

従来のフォトIC搭載型厚膜混成集 教回路では、 案子電極と基板電極を接続するとき、ワイヤを用いていた。しかし、例えば自動車用では使用する 温度絶馬が広く、振動が大きいなど、他の用途と 比べて耐環物性が重要である。そこで、バンブよ

(2)

り間環境性の劣るワイヤを用いるためには、それを揃うための保験パツケージなどが必要となり、 コストが高くなつてた。また、フオトICアセンブリパツケージを厚膜港板に接合する際の接合ずれによつて、受光精度にはらつきを生じていた。

本発明は、以上のような問題点を解消するためになされたもので、パッケージングの簡略化と受 光精度の向上を目的としている。

#### (課題を解決するための手段)

本発明に係わる半導体装置は受光素子の素子取 概と受光窓を有する絶縁基板の基板電極間に介在 し、それらを互いに接続するパンプを設けたもの である。

#### て作用)

本発明によれば、との半導体装置はパンプを用いるため、従来、フォトICと基板電極を接続するのに用いたワイヤが不要となる。

#### (実施例)

第1 図は、本発明に係わるフオトIC 搭載部の一例を示す斯面図である。

(3)

トICを厚膜若板に接合させるので、セルフアライメントによりフォトICが接合位置からずれを 生じることが少なくなり受光精度が向上する。

#### (発明の効果)

以上のように本発明によれば、受光素子の素子 電極と受光窓を有する絶縁基板の基板電極間に介 在しそれらを互いに接続するパンプを用いたので、 ワイヤを保険するパツケージが不要となりパツケ ージングを簡略化できるという優れた効果を有す

# 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係わる一変 題例を示した 断面 図、第2 図は従来例の 断面図である。

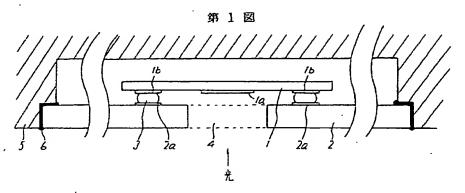
なお、各図中間一符号は同一または相当部分をしめす。

代理人 大岩增雄

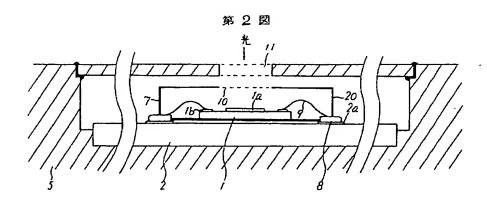
第1図においれて、1 ia は受光・
部、1 b は素子配極、2 は厚膜基板の基板電極(2x)を
1 C の素子配極(1b)と厚膜基板の基板電極(2x)を
つなぎ可ないななないに固定するのではれるはんだ支柱、4 は厚膜基板(2)に設け
られた受光窓、5 はフォトICを保護するパツケーシ、6 は基子が外気に触れないように
するための密封ゴムをである。受光窓(4)はガラスな
するための発光が成(1a)と素子配極(1b)が同一を建ていて、100ででの受光窓(1a)と素子配極(1b)が同して形板(2a)とをフリップ方式でパンプ(3)を介して接続
するに関し、前になるにより、外部光の導入が可能となる。

このことにより、耐環境性に劣るワイヤ部分を保設するために用いていたフォトIC用パッケージが不変となつて、メッケージングの簡略化がなされるとともに、耐環境性に優れたものになる。また、パンプを用いるフリップチップ方式でフォ

(4)



1:つオト IC /a:受光部 /b:系3 包括 2:房膜基板 2a:基板電板 3:はんだ支柱(パンプ) 4:房膜基板の受光窓 5:保護パッケージ 6:密封コム



1:7차IC 1a:受光部 1b:素3電極 2:月膜星板 2a:基板電極 5:保護用パッケージ 7:7計ICのパッケージ 8:リード 9:ワイヤ 10:内部受光窓 11:外部受光窓 正 桩(自発) 平成 1 4 3

特許庁長官殿

130.

1. 事件の表示

特願昭 63-315811 号

2. 発明の名称

半導体裝置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 東京都千代団区丸の内二丁目2番3号 住 所 (601)三菱電機株式会社 名 称 代表者 志 岐 守 哉

4.代 理 人 住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 増 雄 ( 氏 名

111

(連絡先03(213)3421特許部)



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の機。

6. 補正の内容

(1) 明細書の第3頁第3行に「コストが高くなつ てた。」とあるのを「コストが高くなつていた。」 に訂正する。

以上